# MULTIPLE-BEAM GENERATOR FOR CHARGED PARTICLE BEAM DEVICE

Patent number:

JP1264151

**Publication date:** 

1989-10-20

Inventor:

MATSUZAKA TAKASHI

Applicant:

HITACHI LTD

Classification: - International:

H01J37/09; H01J37/15; H01J37/26; H01J37/09; H01J37/09;

H01J37/147; H01J37/26; H01J37/09; (IPC1-7): H01J37/09;

H01J37/15; H01J37/26

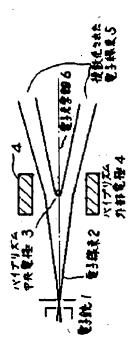
- european:

Application number: JP19880091534 19880415 Priority number(s): JP19880091534 19880415

Report a data error here

## Abstract of JP1264151

PURPOSE:To efficiently separate a charged particle beam flux extracted from a single charged particle source into multiple charged particle beam fluxes by installing a charged particle beam biprism on the rear stage of a charged particle beam generator and utilizing the prism action on the charged particle beam to separate the charged particle beam flux into multiple charged particle beam fluxes. CONSTITUTION:Two external electrodes 4 arranged in parallel with each other in the plane vertical to the acceleration or deceleration direction of a charged particle beam and electrically kept at the same potential and an external electrode at the center are arranged in parallel, a charged particle beam biprism having a linear center electrode 3 independently applying the potential to the external electrodes 4 is provided. The electron beam flux 2 emitted from an electron gun 1 is separated into multiple electron beam fluxes 5 by the action of the biprism. The center electrode 3 of the biprism is perpendicular to the optical axis 6 of an electron optical system. The charged particle beam flux diverged from a single charged particle source in the fixed radiation angle can be separated into multiple charged particle beam fluxes.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-264151

®Int. Cl. 4

識別記号 广内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月20日

H 01 J 37/09 37/15 37/26 Z-7013-5C 7013-5C

7013-50審査請求 未請求 請求項の数 5 (全4頁)

60発明の名称

荷電粒子線装置における複数ピーム発生装置

②特 願 昭63-91534

②出 願 昭63(1988) 4月15日

**观** 発 明 者 松 坂

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

@代理人 弁理士 小川 勝男 外1名

#### 明 紐 春

1. 発明の名称

荷憶粒子線装置における複数ピーム発生装置

- 2. 特許請求の範囲

  - 2. 前記中央電極を2本以上として、中央電極を 荷電通子線の加速もしくは減速する方向と無直 な面内でかつ荷電粒子線装置の光学輸上で互い に等しい角度で交叉するように配置し、前配外 部電極を中央電極を取囲むように光学軸に対し プで回転対称に配置した荷電粒子線バイブリズム

を用いたことを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載の荷電粒子線装置における複数ビーム発 生装置。

- 3. 前記荷館粒子線パイプリズムの後段に、第2 の荷電粒子線パイプリズムを設け、中央電極と 外部電極の電位関係を第1の荷電粒子線パイプ リズムと逆転させることを特徴とする特許請求 の範囲第1項および第2項の記載の荷電粒子線 装置における複数ビーム発生装置。
- 4 . 前記中央電極を荷載粒子線を加速もしくは被 速する方向に垂直な面内に、外部電極に対して 平行で互いに2本近接して配置し、かつ同電位 を与えるよう構成した荷電粒子線バイブリズム を用いたことを特徴とする特許請求の範囲第1 項、第2項および第3項の荷電粒子線装置にお ける複数ビーム発生装置。
- 5. 前記荷電粒子線パイプリズムの後段に、複数された荷電粒子線束の相互の分離距離、もしくは発散角を制御する荷電粒子レンズを設けたことを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第4

項記載の荷電粒子線装置における複数ビーム発 生装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は荷電粒子線装置に係り、特に荷電粒子 線露光装置に好適な複数ビーム発生器に関する。

#### 〔従来の技術〕

世来の装置は、特開昭58-184524号に記載のように単一の荷電粒子線発生派からの荷電粒子線束で多数の穴を有する紋り上を照射して、複数の荷電粒子ピームを得る方法をとつていた。また、特開昭57-49800 号に記載されているように、複数の荷電通子源を配列して、一つの鏡筒の中で複数の荷電子ピームを発生させていた。

# [発明が解決しようとする課題]

上記第1の従来技術では、単一の荷電粒子源からの粒子線束で多数の穴のあいた紋り上を照射し、その紋りの穴を通過する荷電粒子によりビームを複数化するため、荷電粒子線束の大半がこの紋りによつて遮られ、この荷電粒子線束の利用効率が

電極3に対して平行に入射する場合を考える。線 状電極3は荷電粒子線20の電荷と同符号の電荷 を線密度2で帯電させてある。荷電粒子線20は、 線状電極3に対して入射点を a ~ a \*\* のように変 化させて、荷電粒子線20のエネルギーと線状電 極3の線電荷密度2が変化しない限り、常に同一 の偏向角αだけ偏向される。このとき、偏向角α は、荷電粒子の質量m,電荷e,速度v、真空中

の誘電車  $\epsilon$  o とすると  $\alpha = \frac{e \lambda}{2 \epsilon \text{ om } \text{v}^2}$  で扱わされ

る。この作用は、メーレンシュテット(Möllensted) 型パイプリズムと呼ばれるものである。

この作用を利用すれば、単一の荷電粒子源から 一定の放射角内に発散して来る荷電通子線束を複数の荷電粒子線束に分離することができる。

## (実施例)

以下、電子線装置を例に本発明の実施例を説明 する。負電荷の他の荷電粒子線に対しては本実施 例の電子線装置の場合と同等に考えれば良く、正 電荷の荷電粒子線に対して、電位関係を逆転して 低いという問題があつた。しかも、荷電粒子源と しては広い粒子線放射角を必要とし、荷電粒子源 の負担も大きかつた。

第2の従来技術では、多数の荷電粒子源を平而上にマトリクス配置し、各荷電粒子源からの荷電粒子にマトリクス配置し、各荷電粒子源からの荷電粒子に一ムを用いるものであるが、個々の荷電粒子が一点を均等に制御することが困難であるという問題があった。

本発明の目的は、単一の荷電粒子源から取出された粒子線束を効率良く複数化し、各々の粒子線 東の安定性を制御しやすくすることにある。

#### 〔課題を解決するための手段〕

上記目的は、荷電粒子線発生器の後段に荷電粒子線パイプリズムを設置し、この荷電粒子線に対するプリズム作用を利用して荷電粒子線束を複数に分離することによつて達成される。

#### (作用)

第6回は、荷電粒子線パイプリズムの原理を示している。荷電粒子線20は、紙面に垂直な線状

考えれば、電子線装置の場合と同等となる。

第1回は、本発明の第一の実施例である。電子 統1から射出された電子線束2は、バイブリズム の作用によつて、複数の電子線束5に分離される。 バイブリズムは、互いに平行に配置された中央電 極3と外部電極4から成り、中央電極3は電子光 学系の光学軸6と直交している。

この実施例では外部電極4を接地し、中央電極 3に電源(図示せず)より負の電位を与える。外 部電極4を接地したのは装置構成を簡略化し、入 射ビームへの影響を軽減するためで、中央電極3 との電位の相対関係を保つならば、正負いずれの 電位でも良い。中央電極3に与える電位を変化さ せると、分離される電子線束5の間の角度を任意 に選ぶことができる。

第2回の(a)は、第二の実施例であり、第1回におけるバイブリズム部分のみを抜き出して平面回として示しいる。本実施例では、n本の中央 11を13 を配子光学軸6上で等角度 (1-×180°) で交叉させ、その外別を取囲むように外部電極 4′を配置した例で、2n本の複数電子線束(図 示せず)が得られる。

第2図の(b)は、(a)の機能を同一平而上 で構成するのではなく、中央電極3を - ×180° n

づつ回転させ、電子光学系に対して段階的に配置 した例である。 (外部電極は図示せず)

第3図は、電子光学報6に沿つた方向に、バイブリズムを2段配置し、2段目のバイブリズムを1段配置し、2段目のバイブリガる・第一の実施例では、ボイブリガムが強力である子がでは、電子光学報6に対して、なり発散でするに、では、電子光学報6に対して、電配して、のがイブリズム3で、4で与えた発散角を第2のバイブリズム3で、4で与えた発散角を第2のバイブリズム3で、4で与えた発散角を第2のバイブリズム3で、4で与えた発散角を第2のバイブリズム3で、

与える電位によつて複数の荷電ビーム間の分離距離を制御できる効果も合せ持つている。

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の第一の実施例を扱わす電子線装置の縦断面図、第2 図(a)は第2 の実施例のバイブリズムの平面図、第2 図(b)は、第2 の実施例の変形例を表すバイブリズム中央電極の斜視図、第3 図、第4 図、第5 図は本発明の他の実施例を表わす電子線装置の縦断面図、第6 図はバイブリズムの原理説明図である。

1 … 電子銃、 2 … 電子ビーム、 3 , 3′, 3° … バイプリズム中央電極、 4 , 4′, 4° … バイプリズム外部電極、 5 , 5′, 5° … 複数化された電子線束、 6 … 電子光学軸、 7 … 電子レンズ、 2 0 … 荷能粒子線。

代理人 弁理士 小川勝男



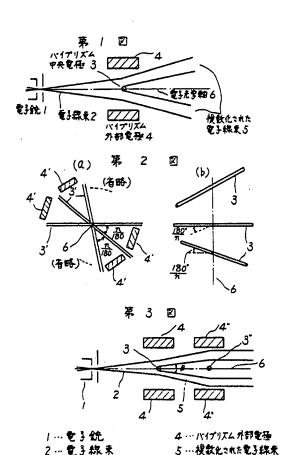
4°で打つ消しながら電子ビームを分離する機能を付加した例である。これは、第2の実施例にも 適用できるものである。

第4図は、パイプリズムの中央電極を2本の互いに近接し、かつ平行である2本の線状管便3で、2・構成した例である。このとき、電子線束2は、中央部5′と両側の部分5°とに分離され、電子ビーム電流の最も強い電子線束2の中央部を有効に利用できる利点を持つ。この実施例は、第2図、第3図の実施例にも適用できる。

第5回は、パイプリズムによる複数の電子ビーム5の相互の分離拒離 as を、パイプリズム役段に配置した電子レンズ7の強さを変化させることによつて制御する場合の実施例である。

# (発明の効果)

本発明によれば、荷電粒子発生器から射出した荷電粒子線束をパイプリズムの作用で複数の荷電粒子・ビームとするため、荷電粒子線束の利用効率が高く、均一性の良い複数荷電ビームが得られる効果がある。さらに、パイプリズムの中央電極に



3 …バイプリズム中央電極

6…電子老字軸

